

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19125-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 13.08.2025 Ausstellungsdatum: 13.08.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-19125-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Institute for International Product Safety GmbH Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn

mit dem Standort

Institute for International Product Safety GmbH Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite Seite Seite Seite 1 von 4



Seite 2 von 4

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19125-01-02

Kalibrierungen in den Bereichen:

Thermodynamische Messgrößen

Temperaturmessgrößen

- Direktanzeigende Thermometer
- Klimaschränke (Temperatur) a)
- Thermopaare, Thermoelemente
- Widerstandsthermometer

Feuchtemessgrößen

- Klimaschränke (Feuchte) ^{a)}
- Messgeräte für relative Feuchte
- a) nur Vor-Ort-Kalibrierung



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße /	Messber	eich /	Messbedingungen /	Erweiterte	Bemerkungen
Kalibriergegenstand	Messspa	•	Verfahren	Messunsicherheit	
Temperatur Direktanzeigende Thermometer mit Widerstandssensor	−25 °C bis	100 °C	DKD-R 5-1:2018 im Blockkalibrator	0,10 K	Vergleich mit Referenzthermometer
Direktanzeigende Thermometer, Temperaturtransmitter und Datenlogger mit Widerstandssensor	18 °C bis	28 °C	DKD-R 5-1:2018 im Feuchtegenerator	0,15 K	
Direktanzeigende Thermometer mit Thermoelementsensor	−25 °C bis	100 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator	0,20 K	
Nichtedelmetall- thermoelemente Typ J / Typ K	−25 °C bis	100 °C	DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator	0,20 K	
relative Feuchte Hygrometer, Datenlogger	30 % bis	70 %	DKD-R 5-8:2019 im Feuchtegenerator Lufttemperatur: 18 °C bis 28 °C	1,7 %	Vergleich mit kapazitivem Referenz- Feuchtesensor Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte



Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbe Messs	reich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Temperatur Klimaschränke	−40 °C bis	150 °C	DKD-R 5-7:2018 Methode A und B Messmedium Luft	1,0 K	Vergleich mit Referenzthermometer
Messorte in Klimaschränken	−40 °C bis	150 °C	DKD-R 5-7:2018 Methode C Messmedium Luft	1,0 K	
relative Feuchte Klimaschränke	10 % bis	40 %	DKD-R 5-7:2018 Methode A und B Lufttemperatur: 70 °C bis 85 °C	3,0 %	Vergleich Referenz- Aspirations- Psychrometer Messunsicherheit ausgedrückt als Absolutwert der relativen Feuchte
	40 % bis	98 %	DKD-R 5-7:2018 Methode A und B Lufttemperatur: 20 °C bis 85 °C	3,0 %	
Messorte in Klimaschränken	10 % bis	40 %	DKD-R 5-7:2018 Methode C Lufttemperatur: 70 °C bis 85 °C	3,0 %	
	40 % bis	98 %	DKD-R 5-7:2018 Methode C Lufttemperatur: 20°C bis 85°C	3,0 %	

Verwendete Abkürzungen:

CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-

Technischen Bundesanstalt

EN Europäische Norm

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung



Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19125-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 13.08.2025Ausstellungsdatum: 13.08.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-19125-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Institute for International Product Safety GmbH Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn

mit dem Standort

Institute for International Product Safety GmbH Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite



Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen

- Gleichspannung
- Gleichstromstärke
- Gleichstromwiderstand
- Wechselspannung
- Wechselstromstärke

Gültig ab: 13.08.2025 Ausstellungsdatum: 13.08.2025

Seite 2 von 9



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich /	Messbereich / Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung				
Messgeräte	0 mV bis 220 r >0,22 V bis 2,2 V >2,2 V bis 11 V >11 V bis 22 V >22 V bis 220 V >220 V bis 1100	,	7,5·10 ⁻⁶ · U + 0,7 μ V 5,0·10 ⁻⁶ · U + 0,9 μ V 3,5·10 ⁻⁶ · U + 2,6 μ V 3,5·10 ⁻⁶ · U + 4,1 μ V 5,0·10 ⁻⁶ · U + 40 μ V 6,5·10 ⁻⁶ · U + 0,40 mV	U: Messwert mit Fluke 5730A
Quellen	0 V bis 200 r > 200 mV bis 2 V > 2 V bis 20 V > 20 V bis 200 V > 200 V bis 1000	,	5,0· 10^{-6} · U + 0,6 μ V 3,5· 10^{-6} · U + 0,7 μ V 3,5· 10^{-6} · U + 4,1 μ V 5,5· 10^{-6} · U + 40 μ V 5,5· 10^{-6} · U + 0,50 mV	U: Messwert mit Fluke 8508A
	> 1 kV bis 10 kV	1	3 · 10 ⁻³ · <i>U</i>	Mit HP34111A
Gleichstromstärke Messgeräte	0 A bis 220 μ > 220 μA bis 2,2 m > 2,2 mA bis 22 m > 22 mA bis 220 r > 220 mA bis 2,2 A	nA A nA	40·10 ⁻⁶ ·/ + 6 nA 35·10 ⁻⁶ ·/ + 7 nA 35·10 ⁻⁶ ·/ + 40 nA 45·10 ⁻⁶ ·/ + 0,7 μA 80·10 ⁻⁶ ·/ + 12 μA	I: Messwert mit Fluke 5730A
	> 2,2 A bis < 3 A 3 A bis < 11 A 11 A bis 20 A		0,38·10 ⁻³ ·/ + 40 μA 0,5·10 ⁻³ ·/ + 0,50 mA 1·10 ⁻³ ·/ + 0,75 mA	I: Messwert mit Fluke 5520A
	> 20 A bis < 30 A 30 A bis < 110 110 A bis 200 A) A	3·10 ⁻³ ·/ 3·10 ⁻³ ·/ 3·10 ⁻³ ·/	I: Messwert mit Fluke 5520A und 10er Toroidspule
	> 200 A bis < 330 330 A bis 600 A		3·10 ⁻³ ·/ 3·10 ⁻³ ·/	I: Messwert mit Fluke 5520A und 30er Toroidspule
	> 600 A bis 1000	A	3·10 ⁻³ ·/	I: Messwert mit Fluke 5520A und 50er Toroidspule
	> 1000 A bis 2000	A	3·10 ⁻³ ·/	I: Messwert mit Fluke 5520A und 100er Toroidspule
Quellen	0 A bis 200 μ > 200 μA bis 2 mA > 2 mA bis 20 m > 20 mA bis 20 m > 20 mA bis 200 r > 200 mA bis 2 A > 2 A bis 20 A	A	$12 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0.4 \text{ nA}$ $12 \cdot 10^{-6} \cdot I + 4 \text{ nA}$ $14 \cdot 10^{-6} \cdot I + 40 \text{ nA}$ $48 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0.8 \text{ µA}$ $0.19 \cdot 10^{-3} \cdot I + 16 \text{ µA}$ $0.4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0.40 \text{ mA}$	I: Messwert mit Fluke 8508A
	> 20 A bis 2000	А	2·10³·/	I: Messwert mit Shunt & Fluke 8508A



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Wiessspanne	verram en	Wiessansienermeit	
Wechselspannung Messgeräte	0 V bis 2,2 mV	10 bis 20 Hz > 20Hz bis 40 Hz > 40Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz	$0.24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu V$ $90 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4 \mu V$ $80 \cdot 10^{-6} \cdot U + 4 \mu V$ $0.2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu V$ $0.5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 5 \mu V$	U: Messwert mit Fluke 5730A
		> 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 1 MHz	1,1·10 ⁻³ · U + 10 μ V 1,4·10 ⁻³ · U + 20 μ V 2,8·10 ⁻³ · U + 20 μ V	
	> 2,2 mV bis 22 mV	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 5100 kHz	0,24·10 ⁻³ · U + 4 μV 90·10 ⁻⁶ · U + 4 μV 80·10 ⁻⁶ · U + 4 μV 0,2·10 ⁻³ · U + 4 μV 0,5·10 ⁻³ · U + 5 μV 1,1·10 ⁻³ · U + 10 μV 1,4·10 ⁻³ · U + 20 μV 2,8·10 ⁻³ · U + 20 μV	
	> 22 mV bis 220 mV	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 500 kHz	0,24·10 ⁻³ · U + 12 μ V 90·10 ⁻⁶ · U + 7 μ V 57·10 ⁻⁶ · U + 7 μ V 0,12·10 ⁻³ · U + 7 μ V 0,31·10 ⁻³ · U + 17 μ V 0,66·10 ⁻³ · U + 20 μ V 1,4·10 ⁻³ · U + 25 μ V 2,8·10 ⁻³ · U + 45 μ V	
	> 220 mV bis 2,2 V	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 500 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \mu\text{V}$ $90 \cdot 10^{-6} \cdot U + 15 \mu\text{V}$ $42 \cdot 10^{-6} \cdot U + 8 \mu\text{V}$ $67 \cdot 10^{-6} \cdot U + 10 \mu\text{V}$ $85 \cdot 10^{-6} \cdot U + 30 \mu\text{V}$ $0,34 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \mu\text{V}$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \text{mV}$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,3 \text{mV}$	
	> 2,2 V bis 22 V	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 500 kHz	$0,24\cdot10^{-3}\cdot U + 0,40 \text{ mV}$ $90\cdot10^{-6}\cdot U + 0,15 \text{ mV}$ $42\cdot10^{-6}\cdot U + 50 \text{ µV}$ $67\cdot10^{-6}\cdot U + 0.10 \text{ mV}$ $83\cdot10^{-6}\cdot U + 0,20 \text{ mV}$ $0,25\cdot10^{-3}\cdot U + 0,60 \text{ mV}$ $1\cdot10^{-3}\cdot U + 2 \text{ mV}$ $1,6\cdot10^{-3}\cdot U + 3,2 \text{ mV}$	
	> 22 V bis 220 V	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 20 kHz > 20 kHz bis 50 kHz > 50 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 500 kHz > 500 kHz bis 500 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \text{ mV}$ $90 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,5 \text{ mV}$ $52 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \text{ mV}$ $80 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1 \text{ mV}$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,5 \text{ mV}$ $0,9 \cdot 10^{-3} \cdot U + 16 \text{ mV}$ $4,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \text{ mV}$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 80 \text{ mV}$	



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand			eich / inne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung						
Messgeräte	> 220 V	bis	1100 V	15 Hz bis 50 Hz > 50 Hz bis 1 kHz	0,3·10 ⁻³ · <i>U</i> + 16 mV 70·10 ⁻⁶ · <i>U</i> + 3,5 mV	U: Messwert mit Fluke 5730A
Quellen	0 V	bis	200 mV	10 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 2 kHz > 2 kHz bis 10 kHz > 10 kHz bis 30 kHz > 30 kHz bis 100 kHz	$0.14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0.12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0.11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \mu\text{V}$ $0.14 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \mu\text{V}$ $0.34 \cdot 10^{-3} \cdot U + 8 \mu\text{V}$ $0.77 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \mu\text{V}$	U: Messwert mit Fluke 8508A
	> 200 mV	bis	2 V	10 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 2 kHz > 2 kHz bis 10 kHz > 10 kHz bis 30 kHz > 30 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1MHz	0,12·10 ⁻³ · U + 20 μV 90·10 ⁻⁶ · U + 20 μV 75·10 ⁻⁶ · U + 20 μV 0,11·10 ⁻³ · U + 20 μV 0,22·10 ⁻³ · U + 40 μV 0,57·10 ⁻³ · U + 0,20 mV 3·10 ⁻³ · U + 2 mV 10·10 ⁻³ · U + 20 mV	
	> 2 V	bis	20 V	10 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 2 kHz > 2 k Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 30 kHz > 30 kHz bis 100 kHz > 100 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 300 kHz > 300 kHz bis 1 MHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,20 \text{ mV}$ $90 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,20 \text{ mV}$ $75 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,20 \text{ mV}$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,20 \text{ mV}$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,40 \text{ mV}$ $0,57 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,20 \text{ V}$	
	> 20 V	bis	200 V	10 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 2 kHz > 2 kHz bis 10 kHz > 10 kHz bis 30 kHz > 30 kHz bis 100 kHz > 100 Hz bis 300 kHz > 300 kHz bis 300 kHz	$0.12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $90 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $75 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $0.11 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ mV}$ $0.22 \cdot 10^{-3} \cdot U + 4 \text{ mV}$ $0.57 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0.2 \text{ V}$ $10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2 \text{ V}$	
	> 200 V	bis	1000 V	10 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 10 kHz > 10 kHz bis 30 kHz > 30 kHz bis 100 kHz	$0.12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $0.12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$ $0.23 \cdot 10^{-3} \cdot U + 40 \text{ mV}$ $0.58 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0.2 \text{ V}$	
	> 1 kV	bis	5 kV	50 Hz bis 60 Hz	4 · 10⁻³ · <i>U</i>	Mit Spannungsteiler



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messk Mess	ere	ich /	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte	0.4	hic	220 μΑ	10 Hz bis 20 Hz	0,25·10 ⁻³ ·/ + 16 nA	/: Messwert
Wessgerate	0.4	DIS	220 μΑ	> 20 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 1 kHz	0,16·10 ⁻³ ·/ + 10 nA 0,1·10 ⁻³ ·/ + 8 nA	mit Fluke 5730A
				> 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	$0.28 \cdot 10^{-3} \cdot I + 12 \text{ nA}$ $1.1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 65 \text{ nA}$	
	> 220 μA	bis	2,2 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz	$0.25 \cdot 10^{-3} \cdot I + 40 \text{ nA}$ $0.16 \cdot 10^{-3} \cdot I + 35 \text{ nA}$	
				> 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	0,1·10 ^{·3} · <i>l</i> + 35 nA 0,2·10 ^{·3} · <i>l</i> + 0,11 μA 1,1·10 ^{·3} · <i>l</i> + 0,65 μA	
	> 2,2 mA	bis	22 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz	0,25·10 ⁻³ ·/ + 0,40 μA 0,16·10 ⁻³ ·/ + 0,35 μA	
				> 40 Hz bis 1 kHz > 40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	0,1·10 ⁻³ ·/+ 0,35 μA 0,2·10 ⁻³ ·/+ 0,55 μA 1,1·10 ⁻³ ·/+ 5 μA	
	> 22 mA	bis	220 mA	10 Hz bis 20 Hz > 20 Hz bis 40 Hz > 40 Hz bis 1 kHz	0,25·10 ⁻³ ·/ + 4 μA 0,16·10 ⁻³ ·/ + 3,5 μA 0,1·10 ⁻³ ·/ + 2,5 μA	
				> 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	0,2·10 ⁻³ ·/ + 3,5 μA 1,1·10 ⁻³ ·/ + 10 μA	
	> 220 mA	bis	2,2 A	20 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	0,24·10 ⁻³ ·/ + 35 μA 0,45·10 ⁻³ ·/ + 80 μA 7·10 ⁻³ ·/ + 0,16 mA	
	> 2,2 A	bis	< 3 A	10 Hz bis 45 Hz > 4 Hz 5 bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz	1,8·10 ⁻³ ·/ + 0,10 mA 0,6·10 ⁻³ ·/ + 0,10 mA 6·10 ⁻³ ·/ +1 mA 25·10 ⁻³ ·/ + 5 mA	I: Messwert mit Fluke 5520A
	3 A	bis	< 11 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	0,6·10 ⁻³ ·/ + 2 mA 1·10 ⁻³ ·/ + 2 mA 30·10 ⁻³ ·/ + 2 mA	_
	11 A	bis	20 A	45 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz	1,2·10 ⁻³ ·/ + 5 mA 1,5·10 ⁻³ ·/ + 5 mA 30·10 ⁻³ ·/ + 5 mA	
	> 20 A	bis	< 30 A	10 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 440 Hz	3·10 ⁻³ ·/ 9·10 ⁻³ ·/	I: Messwert mit Fluke 5520A
	30 A	bis	200 A	10 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 500 Hz	3·10 ⁻³ ·/ 13·10 ⁻³ ·/	und 10er Toroid
	> 200 A	bis	600 A	10 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 500 Hz	3·10 ⁻³ ·/ 13·10 ⁻³ ·/	/: Messwert mit Fluke 5520A und 30er Toroid
	> 600 A	bis	1000 A	10 Hz bis 100 Hz > 100 Hz bis 500 Hz	3·10 ⁻³ ·/ 13·10 ⁻³ ·/	/: Messwert mit Fluke 5520A und 50er Toroid
	> 1000 A	bis	2000 A	10 Hz bis 100 Hz	3·10 ⁻³ ·/	/: Messwert mit Fluke 5520A und 100er Toroid
Messgeräte Rogowski-Spule	1 kA	bis	6 kA	45 Hz bis 1 kHz	7·10 ⁻³ ·/	I: Messwert mit Fluke 55120A und COIL6KA



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne			Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke						
Quellen	0 A	bis	200 μΑ	10 bis 10 kHz	0,5·10 ⁻³ ·/ + 20 nA	/: Messwert
	> 200 µA	bis	2 mA	10 bis 10 kHz	0,3·10 ⁻³ ·/ + 0,20 μA	mit Fluke 8508A
	> 2 mA	bis	20 mA	10 bis 10 kHz	0,3·10 ⁻³ ·/ + 2 μA	
	> 20 mA	bis	200 mA	10 bis 10 kHz	0,29·10 ⁻³ ·/ + 20 μA	=
	> 200 mA	bis	2 A	10 bis 2 kHz	0,62·10 ⁻³ ·/ + 0,20 mA	-
	> 200 MA	DIS	ZA	> 2 kHz bis 10 kHz	0,74·10 ⁻³ ·/ + 0,20 mA	
	> 2 A	bis	20 A	10 bis 2 kHz	0,82·10 ⁻³ ·/ + 2 mA	
	/ Z A	DIS	20 A	> 2 kHz bis 10 kHz	2,5·10 ⁻³ ·/ + 2 mA	
				7 E KI E 515 10 KI E	2,5 10 7 12 1177	/: Messwert
	> 20 A	bis	5000 A	40 Hz bis 60 Hz	2·10 ⁻³ ·/	mit Shunt &
						Fluke 8508A
Gleichstromwiderstand						
Messgeräte	1Ω	bis	< 11 Ω		40·10 ⁻⁶ ·R + 1 mΩ	R: Messwert
essBerate	11 Ω	bis	< 33 Ω		$30.10^{-6} R + 1.5 \text{ m}\Omega$	4W-Ohm am
	33 Ω	bis	< 110 Ω		28·10 ⁻⁶ ·R + 1,4 mΩ	Fluke 5520A
	110 Ω	bis	< 330 Ω		28·10 ⁻⁶ ·R + 2 mΩ	kontinuierliche
	330 Ω	bis	< 1,1 kΩ		28·10 ⁻⁶ ·R + 2 mΩ	Bereiche
	1,1k Ω	bis	< 3,3 kΩ		28·10 ⁻⁶ · <i>R</i> + 20 mΩ	
	3,3k Ω	bis	< 11 kΩ		28·10 ⁻⁶ · <i>R</i> + 20 mΩ	
	11 kΩ	bis	< 33 kΩ		$28 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,2 \Omega$	
	33 kΩ	bis	< 110 kΩ		28·10 ⁻⁶ ·R + 0,2 Ω	
	110 kΩ	bis	< 330 kΩ		32·10 ⁻⁶ ·R + 2 Ω	
	330 kΩ	bis	$<$ 1,1 M Ω		32·10 ⁻⁶ ·R + 2 Ω	
	1,1 ΜΩ	bis	< 3,3 MΩ		60·10 ⁻⁶ ·R + 30 Ω	
	3,3 MΩ	bis	< 11 MΩ		$0,13\cdot10^{-3}\cdot R + 50 \Omega$	
	11 MΩ	bis	< 33 MΩ		0,25·10 ⁻³ ·R + 2,5 kΩ	
	33 MΩ	bis	< 110 MΩ		0,5·10 ⁻³ ·R + 3 kΩ	
	110 MΩ	bis	< 330 MΩ		$3.10^{-3} \cdot R + 0.10 \text{ M}\Omega$	
	330 ΜΩ	bis	< 1,1 GΩ		$15 \cdot 10^{-3} \cdot R + 0,50 \text{ M}\Omega$	
		1,9 Ω			95·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	R: Messwert
		19 Ω			23·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	4W-Ohm am
		190 Ω			10·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	Fluke 5730A
		1 kΩ			6,5·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	Festwerte
		1,9 kΩ			6,5·10 ⁻⁶ ·R	
		10 kΩ			6,5·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		19 kΩ			6,5·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		.90 kg			8,5·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
		1 MΩ			13·10 ⁻⁶ ·R	
		,9 Mg			18·10 ⁻⁶ ·R	
		LO ΜΩ			40·10 ⁻⁶ ·R	
		19 MC 00 M			47·10 ⁻⁶ · <i>R</i> 0,1·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	1	UU IVI			0,1·10 °·K	



Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße /	Messbereich /	Messbedingungen /	Erweiterte	Bemerkungen
Kalibriergegenstand	Messspanne	Verfahren	Messunsicherheit	
Gleichstromwiderstand				
Messgeräte	10 μΩ		0,32·10 ⁻³ · <i>R</i>	R: Messwert
	100 μΩ		0,15·10 ⁻³ · <i>R</i>	Festwiderstände
	500 μΩ		45·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	Burster
	1 mΩ		30·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
	5 mΩ		30·10 ⁻⁶ ·R	
	50 mΩ		24·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
	100 mΩ		23·10 ⁻⁶ ·R	
	500 mΩ		11·10 ⁻⁶ ·R	
	1 Ω		8·10 ⁻⁶ ·R	
	5 Ω		8·10 ⁻⁶ ·R	
	10 Ω		8·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
	100 Ω 100k Ω		8·10 ⁻⁶ · <i>R</i> 8·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	
	10 kΩ	500 V	75·10 ⁻⁶ · <i>R</i>	R: Messwert
	20 kΩ	650 V	75·10 ·· R 75·10 ⁻⁶ · R	Hochspannungs-
	50 kΩ	1 kV	30·10 ⁻⁶ ·R	widerstände
	100 kΩ	500 V	0,15·10 ⁻³ ·R	widerstande
	200 kΩ	700 V	0,15·10 ⁻³ ·R	
	500 kΩ	1 kV	0,15·10 ⁻³ ·R	
	1 ΜΩ	10 kV	0,15·10 ⁻³ ·R	
	2 ΜΩ	10 kV	0,15·10 ⁻³ ·R	
	5 ΜΩ	10 kV	0,15·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	10 ΜΩ	10 kV	0,15·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	20 ΜΩ	10 kV	0,3·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	50 ΜΩ	10 kV	0,3·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	100 ΜΩ	10 kV	0,3·10 ⁻³ ·R	
	200 ΜΩ	10 kV	3·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	500 MΩ	10 kV	3·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	1 GΩ	10 kV	3·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	2 GΩ	10 kV	7,5·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	5 GΩ	10 kV	7,5·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	10 GΩ	10 kV	7,5·10 ⁻³ · <i>R</i>	
	20 GΩ	10 kV	15·10⁻³· <i>R</i>	
	50 GΩ	10 kV	15·10 ⁻³ · <i>R</i>	
Quellen	1 μΩ bis 200 μΩ		$0.35 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2 \text{ n}\Omega$	R: Messwert
	$> 200 \ \mu\Omega$ bis $2 \ m\Omega$		$0.17 \cdot 10^{-3} \cdot R + 20 \text{ n}\Omega$	4W mit
	$> 2 \text{ m}\Omega$ bis $20 \text{ m}\Omega$		$0.14 \cdot 10^{-3} \cdot R + 0.20 \mu\Omega$	Burster 2304
	$> 20 \text{ m}\Omega$ bis $200 \text{ m}\Omega$		$0,13\cdot 10^{-3}\cdot R + 2 \mu\Omega$	
	> 200 mΩ bis 2 Ω		17·10 ⁻⁶ ·R + 4 μΩ	R: Messwert
	> 2 Ω bis 20 Ω		9,5·10 ⁻⁶ ·R + 14 μΩ	4W mit
	> 20 Ω bis 200 Ω		$8,0\cdot10^{-6}\cdot R + 50 \mu\Omega$	Fluke 8508A
	> 200 Ω bis 2 kΩ		$8.0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0.50 \text{ m}\Omega$	
	> 2 kΩ bis 20 kΩ		$8,0.10^{-6}R + 5 \text{ m}\Omega$	
	> 20 kΩ bis 200 kΩ		$8.0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 50 \text{ m}\Omega$	
	> 200 kΩ bis 2 MΩ		$9,0\cdot 10^{-6}\cdot R + 1 \Omega$	
	> 2 MΩ bis 20 MΩ		$17 \cdot 10^{-6} \cdot R + 10 \Omega$	
	> 20 MΩ bis 200 MΩ		$65 \cdot 10^{-6} \cdot R + 1 \text{ k}\Omega$	
	> 200 MΩ bis 2 GΩ		$0.18 \cdot 10^{-3} \cdot R + 0.10 \text{ M}\Omega$	
	> 2 GΩ bis 20 GΩ		$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 10 \text{ M}\Omega$	



Verwendete Abkürzungen:

CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

EN Europäische Norm

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung

Gültig ab: 13.08.2025 Ausstellungsdatum: 13.08.2025

Seite 9 von 9